(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-173769 (P2000-173769A)

(43)公開日 平成12年6月23日(2000.6.23)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
H05B	33/10		H 0 5 B	33/10		3 K 0 0 7
G09F	9/30	3 4 9	G 0 9 F	9/30	3 4 9 Z	5 C 0 9 4
	13/22	•		13/22	Z	5 C O 9 6

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 14 頁)

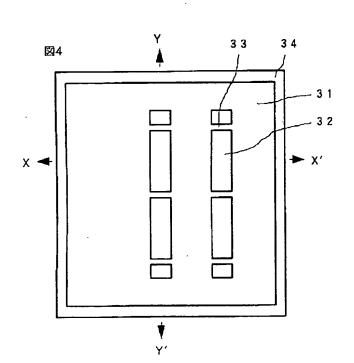
(21)出願番号	特願平10-344005	(71)出願人 000003159	000003159		
		東レ株式会社			
(22)出顧日	平成10年12月3日(1998.12.3)	東京都中央区日本	獨室町2丁目2番1号		
		(72)発明者 藤森 茂雄			
		滋賀県大津市園山	1丁目1番1号 東レ株		
		式会社滋賀事業場	内		
		(72)発明者 姫島 義夫			
		滋賀県大津市園山	1丁目1番1号 東レ株		
		式会社滋賀事業場	内		
	•	(72)発明者 池田 武史			
		滋賀県大津市園山	1丁目1番1号 東レ株		
		式会社滋賀事業場	内		

#### (54) 【発明の名称】 有機電界発光素子の製造方法

### (57)【要約】

【課題】マスク法によって幅広い条件下で安定に高精度な微細パターニングが可能となる有機電界発光装置の製造方法を提供すること

【解決手段】基板上に形成された第一電極上に少なくとも有機化合物からなる発光層を含む薄膜層を形成する工程と、第二電極を前記薄膜層上に形成する工程とを含む有機電界発光素子の製造方法であって、張力が加えられた状態で保持されたシャドーマスクを用いて前記発光層もしくは前記第二電極の少なくとも一方をパターニングすることを特徴とする。



#### 【特許請求の範囲】

• •

【請求項1】基板上に形成された第一電極上に少なくとも有機化合物からなる発光層を含む薄膜層を形成する工程と、第二電極を前記薄膜層上に形成する工程とを含む有機電界発光素子の製造方法であって、張力が加えられた状態で保持されたシャドーマスクを用いて前記発光層もしくは前記第二電極の少なくとも一方をパターニングすることを特徴とする有機電界発光素子の製造方法。

【請求項2】パターニングする際のシャドーマスクの平 坦度が  $100 \mu$  m以下であることを特徴とする請求項 1 記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項3】厚さ200μm以下のシャドーマスクを用いることを特徴とする請求項1記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項4】開口部を横切るようにして形成された補強 線を有するシャドーマスクを用いることを特徴とする請 求項1記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項5】磁性材料からなるシャドーマスクを磁力によって基板に密着させることを特徴とする請求項1記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項6】少なくとも一部分が薄膜層の厚さを上回る 高さをもつスペーサーを基板上に形成することを特徴と する請求項1記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項7】張力が加えられた状態でフレームに固定されたシャドーマスクを用いることを特徴とする請求項1 記載の有機電界発光素子の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、表示素子、フラットパネルディスプレイ、バックライト、インテリアなどの分野に利用可能な、有機電界発光素子の製造方法に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】近年、新しい発光素子として有機電界発光素子が注目されている。本素子は陽極から注入された正孔と陰極から注入された電子とが両極に挟まれた有機発光層内で再結合することにより発光するものであり、低電圧で高輝度に発光することがコダック社のC. W. Tangらによって初めて示された(Appl. Phys. Lett. 51 (12) 21. p. 913, 1987)。

【0003】図19は有機電界発光素子の代表的な構造を示す断面図である。ガラス基板1に形成された透明な第一電極(陽極)2上に正孔輸送層5、発光層6、第二電極(陰極)8が積層され、駆動源9による駆動で生じた発光は第一電極およびガラス基板を通じて外部に取り出される。このような有機電界発光素子では薄型、低電圧駆動下での高輝度発光や有機発光材料を選択することによる多色発光が可能であり、表示素子やディスプレイなどの発光装置に応用する検討が盛んである。

【0004】このような場合、例えば、図1~3に示すような単純マトリクス型カラーディスプレイにおいては少なくとも有機発光層と第二電極を、アクティブマトリクス型カラーディスプレイにおいても少なくとも有機発光層を高精度にパターニングする技術が要求される。

【0005】従来このような微細パターニングにはウェットプロセスであるフォトリソ法が用いられる。特開平6-234969号公報では有機材料を工夫することによりフォトリソ法が適用可能な素子を得る技術を開示している。

【0006】ウェットプロセスを用いない第二電極のパターニング方法として、特開平5-275172号公報や特開平8-315981号公報に隔壁法の技術が開示されている。特開平5-275172号公報の技術は、基板上に間隔をあけて配置された隔壁を形成し、この基板に対して斜め方向から電極材料を蒸着するものである。また、特開平8-315981号公報の技術は、基板上にオーバーハング部を有する隔壁を形成し、この基板に対して垂直方向を中心とした角度範囲で電極材料を蒸着するものである。

【0007】また、従来のマスク法はウェットプロセスを用いない一般的なパターニング方法である。この方法は基板前方にシャドーマスクを配置し、開口部を介して蒸着物を蒸着することでパターニングを実現するものである。

【0008】マスク法による微細パターニング方法として、特開平9-115672号公報に発光層および第二電極を共通のシャドーマスクを用いてパターニングするマスク法の技術が開示されている。この方法では、開口部幅よりマスク部分の方が広いシャドーマスクを使用して発光色ごとに有機薄膜層と第二電極とをパターニングすることにより、実用ピッチ単純マトリクス型カラーディスプレイの作製を実現している。

#### [0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述の 従来方法には以下のような問題があった。

【0010】前記フォトリソ法では、一般的に有機電界発光素子を構成する有機薄膜層は水分や有機溶媒、薬液に対する耐久性に乏しいので、有機電界発光素子の性能を著しく劣化させてしまう。また、ウェットプロセスの適用可能な有機電界発光素子を得るためには、用いる材料が限定されるという問題があった。

【0011】前記隔壁法では、隔壁によって作り出される蒸着物の影を利用してパターニングを実現するので、多様な蒸着角度が存在する条件や蒸着物の回り込み量の多い条件では高精度なパターニングができない。このため、基板面積の大型化や蒸着速度の高速化、パターニングの高精度化に対して問題があった。また、断面アスペクト比の大きな隔壁やオーバーハング部を有する特殊な形状の隔壁を基板全面において安定に形成することは容

易ではなかった。さらに、この方法は第二電極のパターニングに好適に用いられるが、発光層のパターニングに 適用することができない。

【 O O 1 2 】 前記マスク法では薄膜層と第二電極とが同一の平面形状で積層されるために、第二電極の形成に複数回の電極材料蒸着工程を必要とするだけでなくして構能させるディスプレイ構造にしか適用できないという問題があった。しかも、シーマスクには非常に細長いストライプ状開口部が見いるなどの手段が使用できない。したがいて、対域を設けるなどの手段が使用できない。したがいて、マスクを用いることが必要であり、シャドーマスクが蒸着の影を作らないようにマスクの断面をテーツが蒸着の影を作らないようにマスクの断面をテーツが蒸着の影を作らないようにマスクの断面をテーツが蒸着の影を作らないようにマスクの断面をテーツが表着の影を作らないようにマスクの断面をテーツが表着の影を作らないようにマスクの断面をテーツが表着の影を作らないようにマスクの断面をテーツが表着の影を作らないようにマスクの断面をテーツが表着の影を作らないようにマスクの断面をテーツが表着の影を作らないようにマスクの断面をテーツが表着の影を作らないようにマスクの断面をテーツが表着の影を作らないようにマスクの断面をテーツを向上させようとしても、ストライプ状開口部の長手もあった。

【0013】上記のとおり、マスク法は適用範囲の広い 好適な技術であるものの、シャドーマスクの強度不足に よる開口部の変形や平面性の悪化が問題となっていた。 特に、微細なパターニングになるほど使用するシャドー マスクの厚さも薄くなるために、この問題はより大きく なり、ディスプレイ用途などで要求されるサブミリメー トルレベルの微細パターニングを高精度にかつ安定に実 現することは困難であった。

【0014】本発明はかかる問題を解決し、マスク法によって幅広い条件下で安定に高精度な微細パターニングが可能となる有機電界発光素子の製造方法を提供することが目的である。

#### [0015]

【課題を解決するための手段】これらの目的は、以下の本発明によって達成される。本発明は、基板上に形成された第一電極上に少なくとも有機化合物からなる発光層を含む薄膜層を形成する工程と、第二電極を前記薄膜層上に形成する工程とを含む有機電界発光素子の製造方法であって、張力が加えられた状態で保持されたシャドーマスクを用いて前記発光層もしくは前記第二電極の少なくとも一方をパターニングすることを特徴とする有機電界発光素子の製造方法である。

#### [0016]

【発明の実施の形態】本発明の製造方法によって製造された有機電界発光素子の一例を図1~3に示す。基板1上に形成されたストライプ状の第一電極2と、各第一電極上にパターニングされた有機化合物からなる発光層6を含む薄膜層10と、第一電極に対して直交するストライプ状の第二電極8とが積層されており、両電極の交点に有機電界発光素子構造をもつ複数の発光領域が形成されている。各発光領域は発光層に異なる材料を用いることで赤(R)、緑(G)、青(B)に発光するので、こ

の単純マトリクス型発光装置を線順次駆動することにより画像などをカラー表示することが可能である。また、 基板上には必要に応じて薄膜層の厚さを上回る高さをも つスペーサー4が形成されることがある。

【 O O 1 7 】以下ではこの有機電界発光素子の製造方法を例に本発明を説明するが、本発明は例示された形式や構造をもつ有機電界発光素子の製造方法に限定されるわけではなく、セグメント型、単純マトリクス型、アクティブマトリクス型などの形式やカラー、モノクロなどの発光色数を問わず任意の構造の有機電界発光素子に適用することが可能である。

【 O O 1 8 】本発明の製造方法は、張力が加えられた状態で保持されたシャドーマスクを用いて発光層もしくは第二電極の少なくとも一方をパターニングするものであり、発光層のみをマスク法でパターニングして、第二電極は隔壁法でパターニングすることも可能であるし、両者をマスク法でパターニングすることもできる。シャドーマスクに張力を加えることによりシャドーマスクの平面性が向上し、また、周囲の温度変化や蒸着源からの放射熱によるシャドーマスク寸法変化を抑制する効果も期待できるため、高精度な微細パターニングが実現できる。

【 O O 1 9 】シャドーマスクに張力を加える方法は特に限定されない。シャドーマスクの端部を可動手段に接続して、真空中で前記可動機構から機械的に張力を加えながら蒸着を行うことができるし、重力や磁力を利用してシャドーマスクに張力を加えてもよい。通常はシャドーマスクとしてシート状物質に開口部の設けられたものが用いられるが、例えば、複数の線状物質を簾状に配列せしめ、それらに張力を加えることで、ストライプ状の開口部をもつシート状のシャドーマスクと同等の機能をおたせることも可能である。シャドーマスクの開口部および断面の形状については特に限定されないので、必要な平坦性が得られる最適な方法でマスクに張力を加えればよい。

【0020】また、シャドーマスクに張力を加えながらフレームに固定することもできる。フレームの機械的強度が十分であればシャドーマスクは張力が加えられた状態で常に保持されるので、フレームに固定された状態でシャドーマスクを使用すればパターニングの際に張力を加えることと同じ効果が得られる。薄いシャドーマスクの取り扱いも容易となるので、この方法は本発明において好適に用いられる。

【 O O 2 1 】 フレームへの固定方法としては、機械的に 張力が加えられたシャドーマスクにフレームを接着する ことで容易に達成できる。接着手段としては、硬化性樹脂や可塑性樹脂などによる接着や、電子ビームやレーザーを利用した溶接、機械的にかしめる方法や、電着法に より金属などを析出させて固定する方法などを利用する ことができる。このような場合に、シャドーマスクを加

熱した状態でフレームに固定して常温に戻し、熱膨張を利用して張力を加えることも可能である。また、フレームに取り付ける前に、焼き鈍しなどによりシャドーマスクの平面性をより向上させることもできる。なお、シャドーマスクに加わる張力は一方向に偏らず、基本的には等方的であることが好ましいが、シャドーマスクの形状によってはこれを限定するものではない。

【0022】シャドーマスクおよびフレームは熱により寸法が微妙に変化するため、それらの材質の熱膨張割合は小さいことが好ましい。要求される値は使用条件や必要精度によるので一概に示すことは難しいが、室温付近での線膨張係数が $50\times10^{-6}~{\rm K}^{-1}$ 以下であることが好ましく、 $20\times10^{-6}~{\rm K}^{-1}$ 、さらに $10\times10^{-6}~{\rm K}^{-1}$ 以下であることが好ましい。

【0023】基板とシャドーマスクとの隙間は微細パタ ーニングを実現する上で非常に重要であり、これが大き い場合には蒸着物の回り込みが発生してパターン精度が 悪化する。パターニングの際にシャドーマスクと基板と の間に発生する隙間の最大値と最小値との差をシャドー マスクの平坦度と定義した場合、この平坦度は100 μ m以下であることが好ましく、50μm以下、さらには 20 µ m以下であることがより好ましい。基板が平面的 である場合には、シャドーマスクの平坦度を小さくする ためにシャドーマスクの平面性を向上させることが重要 であり、本発明の効果が明確となる。基板が平面的でな い場合には、シャドーマスクが基板に沿うような配置と なるよう基板とシャドーマスクとの隙間の差をできるだ け小さくして、シャドーマスクの平坦度を向上させるエ 夫をすることが好ましい。この場合もシャドーマスクに 張力を加えることが効果的である。

【0024】シャドーマスクの厚さについては厚い方が強度的に有利であるが、既に述べたように厚いシャドーマスクに微細な開口部パターンを形成することは実質的に困難であり、また、マスク部分自体が蒸着の影となる問題も発生する。本発明では微細パターニングを目的としており、シャドーマスクの厚さは $200\mu$ m以下であることが好ましく、 $100\mu$ m以下、 $80\mu$ m以下、さらには $50\mu$ m以下であることがより好ましい。厚さにかかわらずシャドーマスクの断面は矩形であってもテーパー形状であってもかまわない。

【0025】次に具体例を挙げて本発明で使用されるシャドーマスクを説明する。発光層パターニング用のシャドーマスクの一例を図4に示す。マスク部分31に各発光層パターンに対応した形状の開口部32が設けられており、開口部形状の変形を防止するために開口部を横切るようにしてマスク部分と同一面内に形成された補強線33が存在する。さらに、このシャドーマスクは取り扱いを容易にするためにフレーム34に固定されている。基板上の第一電極の中心と前記開口部との中心が一致し、かつ、前記補強線が後に形成される第二電極の隙間

に一致するようにして、基板とシャドーマスクを位置あわせして、この状態で発光材料を蒸着することにより所望の領域に発光層を形成する。この動作を3回繰り返すことで、第一電極上に各RGB発光層をパターニングすることができる。

【0026】各発光層パターンに対応した数のシャドーマスクを用いて発光層をパターニングしてもよいが、マトリクス型発光装置のように同一の発光層パターンが繰り返して形成される場合には、1枚のシャドーマスクと基板との位置を相対的にずらしながら各発光層をパターニングすることも可能である。また、1つの発光色に対応する発光層を2回以上の蒸着工程によってパターニングしてもよい。

【 O O 2 7 】シャドーマスクの構造については特に限定されないが、発光領域に補強線の影となる部分が存在しないように、第二電極の隙間あるいはその領域に形成されたスペーサーに補強線が一致するように、開口部に補強線が配置されていることが好ましい。

【0028】補強線幅は特に限定されないが、発光層の存在しない部分、つまり有機電界発光素子における非発光領域の幅より小さいことが好ましい。したがって、補強線幅は50μmより小さいことが対ましく、30μmより小さいことがさらに好ましい。

【0029】開口部の平面サイズについては特に限定されないが、第一電極と第二電極との短絡の可能性を低減する観点から、各発光領域に対応する第一電極の露出部分よりも開口部すなわち発光層パターンが大きいことが好ましい。図 $1\sim3$ に示した単純マトリクス型発光装置においては、実用レベルでの各発光領域の典型的な横方向ピッチとして $100\mu$ mという値を例示することががきる。この場合に第一電極の幅が $70\mu$ mとすれば、第一電極の幅より大きく、隣接する第一電極上には重ならないように、発光層パターンおよび開口部の幅をピッチと等しい $100\mu$ mを中心とした値に設定することが好ましい。

【 O O 3 O 】なお、モノクロ発光装置を製造する場合には発光層のパターニングを省略することができる。この場合には発光領域の存在する全領域に発光材料を蒸着して発光層を形成すればよい。

【 O O 3 1 】第二電極パターニング用のシャドーマスクの一例を図5および図6に示す。マスク部分31に第二電極パターンに対応した形状の開口部32が設けられており、開口部形状の変形を防止するために開口部を横切るようにして形成された補強線33が存在する。また、マスク部分の一方の面35と補強線との間には隙間36が存在する。さらに、このシャドーマスクは取り扱いを容易にするためにフレーム34に固定されている。シャドーマスクの補強線の存在しない方の面を基板側に向け、マスク部分と基板上に形成されたスペーサーが一致するようにして、基板とシャドーマスクを位置あわせし

て、この状態で第二電極材料を蒸着することにより所望 の領域に第二電極を形成する。補強線33側から飛来し てきた第二電極材料は、隙間36が存在するために補強 線の影となる部分に回り込んで蒸着されるので、補強線 によって第二電極が分断されることはない。

【 O O 3 2 】第二電極材料の蒸着条件は特に限定されるものではなく、1つの蒸着源から蒸着してもよいが、補強線による第二電極の分断を発生させにくくするためには、補強線に回り込んで蒸着せしる方向から第二電極材料を発現させる方法として拡充。このような効果を発現させる方法として蒸着源から基板をで直進的には、複数の蒸着源から基板を間対的に移動させながら、もしくは回好ましたがら第二電極材料を蒸着する方法が工程的には好ましてがら第二電極材料を蒸着する方法が工程的には好ましてがらまた、スパッタリング蒸着法などの低真空プロセスを、原理的に第二電極材料がランダムな方向から飛来してが。また、スパッタリング蒸着法などの低真空プロセスも、原理的に第二電極材料がランダムな方向から飛来してが。また、スパッタリング蒸着されやすいので、好ましい方法である

【 O O 3 3 】第二電極パターニング用のシャドーマスクの別の例としては、例えば、補強線がメッシュ状であってもよいし、また、図 7 に示す断面図のようにマスク部分3 1 がテーパー形状であってもよいし、図 8 に示す断面図のように補強線3 3 がマスク部分3 1 と一体化した構造であってもよい。また、図 9 に示すように補強線3 3 とマスク部分3 1 が同一面内に形成されたシャドーマスクを使用して、基板上に形成されたスペーサーによって基板と補強線との間にできた隙間に第二電極材料を回り込ませることにより、第二電極をパターニングすることも可能である。

【 O O 3 4 】補強線幅については、基本的には細いほど蒸着物の回り込み量が増大するので、隙間の高さ以下であることが好ましい。また、補強線の本数は、補強線の影となる部分を少なくするために、開口部の変形を十分防止できる範囲内で、できる限り少ない方が好ましい。

【0035】上記のように1回の蒸着工程で第二電極をパターニングする方法が好ましいが、工程数は特に限定されるものではなく、複数のシャドーマスクを用いたり、1枚のシャドーマスクと基板との位置を相対的にずらすなどして、複数の蒸着工程に分けて第二電極をパターニングしてもよい。

【0036】発光層用もしくは第二電極用のシャドーマスクを構成する材料としては、ステンレス鋼、鋼合金、ニッケル合金、アルミニウム合金などの金属材料、公知の樹脂材料、ポリビニル系、ポリイミド系、ポリスチレン系、アクリル系、ノボラック系、シリコーン系などのポリマーに感光性を付与した感光性樹脂材料などを好ましい例として挙げることができるが、特に限定されるものではない。シャドーマスクのマスク部分と補強線とを

構成する材料は同一であっても異なっていてもよい。また、シャドーマスクが基板と密着させる側の面に上記樹脂材料を用いて比較的柔軟性の高いクッション部分を形成することで、両者が密着する際に基板上に形成された薄膜層へ与える損傷を軽減させることも可能である。

【0037】本発明の製造方法においては、マスク部分と補強線との少なくとも一方が磁性材料からなるシャドーマスクを磁力によってスペーサーに密着させることが好ましい。こうすることにより、基板とシャドーマスクとをより均一にかつ確実に密着させることができるので、パターニング精度をより向上させることが可能である。基板とシャドーマスクとの位置合わせの後に両者の相対的位置を固定する方法や、シャドーマスク自体の重量を支える方法は特に限定されるものではなく、磁力を利用してもよいし、機械的方法を利用することも可能である。

【0038】マスク部分と補強線との少なくとも一方を 構成する磁性材料としては、鉄合金、コバルト合金、二 ッケル合金などの金属材料、炭素鋼、タングステン鋼、 クロム鋼、コバルト鋼、KS鋼、MK鋼、AInico 鋼、NKS鋼、Cunico鋼、OPフェライト、Ba フェライトなどの磁石材料、Sm-Co系やNd-Fe -B系などの希土類磁石材料、ケイ素鋼板、AI-Fe 合金、、Mn-Zn系フェライト、Ni-Zn系フェラ イト、Cu-Zn系フェライトなどの磁心材料、カーボ ニル鉄、Moパーマロイ、センダストなどの微粉末を結 合剤とともに圧縮成型させた圧粉材料などを好ましい例 として挙げることができる。これら磁性材料をシート状 に形成したものからシャドーマスクを作製することが好 ましいが、ゴムや樹脂に上記磁性材料の粉末を混合して シート状に形成したものからシャドーマスクを作製する ことも可能である。また、必要に応じて、はじめから磁 化された磁性材料からシャドーマスクを作製してもよい し、シャドーマスクを作製してから磁化させてもよい。

【0039】シャドーマスクを磁力によってスペーサーに密着させる方法としては、マスク部分と補強線との少なくとも一方が磁性材料からなるシャドーマスクを、有機電界発光装置の基板裏側に配置された磁石によって吸引することが好ましい。ただし、シャドーマスクとその他1つ以上の物体との間に相互に磁力が及ぼし合えばよいので上記方法は特に限定されるものではなく、例えば、磁石として機能するシャドーマスクと磁性材料からなる基板との組み合わせにより、両者の間に吸引力を働かせて密着性を向上させることも可能である。

【 O O 4 O 】磁石としては公知の永久磁石ならびに電磁石を使用することができる。その形状やサイズは特に限定されない。また、単一の磁石を用いてシャドーマスクを吸引してもよいが、複数の磁石を貼り合わせたり、所定の間隔で並べたりして形成した磁石の集合体を利用することも可能である。磁石とシャドーマスクとの距離や

両者間に働く磁力の大きさについては、シャドーマスク に十分な磁力が及ぶ範囲であれば特に限定されない。

【0041】シャドーマスクの製造方法は特に限定されるものではなく、機械的研磨法、サンドブラスト法、焼結法、レーザー加工法などの方法を利用することが可能であるが、加工精度に優れるエッチング法、電鋳法、フォトリソ法を利用することが好ましい。

【0042】シャドーマスクの作製において、マスク部 分と補強線とを一度の工程で形成してもよいが、マスク 部分と補強線とをそれぞれ別々に形成してから両者を重 ね合わせて接続することでシャドーマスクを作製するこ ともできる。この場合には、接着、圧着、溶接など手法 により両者を接続してもよいし、両者のうち少なくとも 一方が導電性をもつ場合には電着現象を利用して両者を 接続してもよい。つまり、マスク部分と補強線とを密着 させた状態で電解液中に浸し、通電によって両者の接触 部分に電着物を析出させることで両者を接続するもので ある。一般的に電着物にはニッケルなどの金属材料が選 ばれるが、ポリアニリンなどの有機材料を利用すること も可能である。また、先に形成されたマスク部分の上に 感光性樹脂層を形成し、フォトリソ法により感光性樹脂 層をパターニングすることでシャドーマスクを作製する こともできる。

【0043】また、すでに説明したように補強線幅は基本的に小さい方が好ましいが、それだけシャドーマスクの作製工程中における取り扱いが難しくなる。したがって、はじめに比較的補強線あるいはマスク部分の幅の大きいシャドーマスクを作製してから、それに張力を加えながらフレームに固定し、その後で補強線を所望の線幅に細線化することもできる。工程的にはエッチングによる細線化が容易であるが、細線化方法は特に限定されるものではなく、シャドーマスクを構成する材料によって適当な方法を利用すればよい。

【0044】フレームを構成する材料としては、既に例示したシャドーマスク材料とともに、42アロイなどの低膨張率合金や、各種セラミック、各種ガラス材料などを用いることもできる。

【0045】本発明の製造方法では、少なくとも一部分が薄膜層の厚さを上回る高さをもつスペーサーを基板上に形成することが可能である。例えば、図3に示すように、薄膜層10の厚さを上回る高さをもつようにスペーサー4を基板1上に形成しておく。発光層あるいは第二電極をパターニングする際にシャドーマスクはスペーサーに密着するので、それより前に基板上に形成された薄膜層を傷つけることを防止できる。スペーサーの高さについては特に限定されないが、スペーサーによってシャドーマスクと基板との間に形成される隙間に蒸着物が回り込むことでおこるパターン精度の悪化を考慮すると、 $0.1\sim100\mu$ mの範囲で形成される。

【0046】スペーサーを形成する位置は特に限定されないが、発光面積のロスを最小とするように有機電電と光気ではいか、発光の非発光領域を中心にスペーサーを置てることが好ましい。スペーサーの構造は特に限定されていることが好ましい。スペーサーの構造は特に限定されていてもよいではなく、一層によいてもよいに形成されて明白の場合ではないであるように形成されての機能を付加したが、第一のスペーサーを形成し、その一部がである。また、複数の中層としてが成するとも可能である。また、複数のであることも可能成し、その平面形状は円や多角形など任意の形状と特にしていることも可能であることも可能である。なお、上記スペーサーの断面形状は内や多角形など任意の形状は内である。なお、上記スペーサーの断面形状は内できる。なお、上記スペーサーの断面形状はあってもよができる。なお、上記るいは逆テーパー型であってもよい。

【0047】スペーサーは第一電極に接する状態で形成 されることが多いために、十分な電気絶縁性を有するこ とが好ましい。導電性のスペーサーを用いることもでき るが、その場合は電極間の短絡を防止するための電気絶 縁性部分を形成すればよい。スペーサー材料としては公 知の材料を用いることが可能であり、無機物では酸化ケ イ素をはじめとする酸化物材料、ガラス材料、セラミッ クス材料などを、有機物ではポリビニル系、ポリイミド 系、ポリスチレン系、アクリル系、ノボラック系、シリ コーン系などのポリマー系樹脂材料を好ましい例として 挙げることができる。さらに、スペーサーの全体、もし くは基板あるいは第一電極と接する部分を黒色化するこ とで、有機電界発光装置の表示コントラスト向上に寄与 するブラックマトリクス的な機能をスペーサーに付加す ることもできる。このような場合のスペーサー材料とし ては、無機物ではケイ素、砒化ガリウム、二酸化マンガ ン、酸化チタンや酸化クロムと金属クロムとの積層膜な どを、有機物では上記樹脂材料に、電気絶縁性を高める ために表面処理の施されたカーボンブラック系、フタロ シアニン系、アントラキノン系、モノアゾ系、ジスアゾ 系、金属錯塩型モノアゾ系、トリアリルメタン系、アニ リン系などの公知の顔料や染料、あるいは上記無機材料 粉末を混合した材料を好ましい例として挙げることがで きる。

【0048】スペーサー層の形成方法としては、無機材料を用いる場合には抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着、スパッタリング蒸着法などのドライプロセスを利用する方法が、有機材料を用いる場合にはスピンコート、スリットダイコート、ディップコート法などのウェットプロセスを利用する方法が挙げられるが、特に限定されるものではない。

【0049】スペーサーのパターニング方法は特に限定されないが、第一電極のパターニング工程後に基板全面にスペーサー層を形成し、公知のフォトリソ法を用いてパターニングする方法が工程的に容易である。フォトレ

ジストを使用したエッチング法あるいはリフトオフ法によってスペーサーをパターニングしてもよいし、例示した上記樹脂材料に感光性を付加させた感光性スペーサー材料を用い、スペーサー層を直接露光、現像することでパターニングすることもできる。

【 O O 5 O 】第一および第二電極は有機電界発光素子の発光に十分な電流が供給できる導電性をもてばよいが、 光を取り出すために少なくとも一方の電極が透明である ことが好ましい。

【0051】透明な電極は可視光線透過率が30%以上あれば使用に大きな障害はないが、理想的には100%に近い方が好ましい。基本的には可視光全域におい変とを持つことが好ましいが、発光色をとせたい場合には光吸収性を付与させることが好きしいが、発光色をといるである。このような場合にはカラーフィルターを用いて変色させる方法が技術的に表明電極材料としては、インジウム、錫、金、電が大力のよったのでは、インジウム、錫、を表、アルゴン、炭素から選ばれる少なくとも明に表、水素、アルゴン、炭素から選ばれる少なくとも明に表、水素、アルゴン、炭素がら選ばれる少なくとも明に表、水素、アルゴン、炭素がら選ばれる少なくとも明に表が、カリアニリンなどの導電性ポリマーを用いることも可能であり、特に限定されるものでない。

【0052】好ましい第一電極材料の例としては、透明 基板上に形成された酸化錫、酸化亜鉛、酸化インジウ ム、酸化パナジウム、酸化錫インジウム(1 TO)など を挙げることができる。パターニングを行うディスプレ イ用途などでは、加工性に優れたITOを第一電極に用 いることが特に好ましい。導電性向上のためにITOに は少量の銀や金などの金属が含まれていてもよく、ま た、錫、金、銀、亜鉛、インジウム、アルミニウム、ク ロム、ニッケルをITOのガイド電極として使用するこ とも可能である。とりわけクロムはブラックマトリック スとガイド電極との両方の機能を持たせることができる ので好ましいガイド電極材料である。有機電界発光装置 の消費電力の観点からITOの抵抗は低いことが好まし い。300Ω/□以下の1TO基板であれば第一電極と して機能するが、現在では10♀╱□程度の1TO基板 の供給も容易になっていることから、低抵抗品を使用す ることも可能である。ITOの厚みは抵抗値に合わせて 任意に選択できるが、通常は厚みが100~300nm のITOを用いることが多い。透明基板の材質は特に限 定されず、ポリアクリレート、ポリカーボネート、ポリ エステル、ポリイミド、アラミドからなるプラスチック 板やフィルムを用いることができるが、好ましい例とし てガラス板を挙げることができる。ガラスの材質につい ては、無アルカリガラスや酸化ケイ素膜などのバリアコ ートを施したソーダライムガラスなどが使用できる。ま た、厚みは機械的強度を保てればよいので、O. 5mm 以上あれば十分である。ITOの形成方法は、電子ビー

ム蒸着、スパッタリング蒸着、化学反応法など特に制限 されるものではない。

【0053】第一電極のパターニング方法としては公知の技術を用いればよく特に限定されない。したがって、本発明の補強線を有するシャドーマスクを用いたパターニング方法により基板上に第一電極を形成してもよいが、一般的には基板全面に形成された第一電極をフォトリソ法によってエッチングすることでパターニングすることができる。第一電極のパターン形状は特に限定されず、用途に応じて最適パターンを選択すればよい。また、第一電極のパターニングは必要に応じて行えばよく、例えばセグメント型発光装置において第一電極が共通電極となる場合には、第一電極をパターニングせずに用いてもよい。

【0054】第二電極材料についても特に限定されない が、第一電極としてITOを使用する場合にはITOが 一般的に陽極として機能するために、第二電極には有機 電界発光素子に電子を効率良く注入できる陰極としての 機能が求められる。したがって、第二電極材料としては アルカリ金属などの低仕事関数金属を使用することも可 能であるが、電極の安定性を考えると、白金、金、銀、 銅、鉄、錫、アルミニウム、マグネシウム、インジウム などの金属、またはこれら金属と低仕事関数金属との合 金などを使用することが好ましい。また、あらかじめ有 機電界発光素子の薄膜層に低仕事関数金属を微量にドー ピングしたり、薄膜層上にフッ化リチウムなど金属塩の 層を薄く形成し、その後に比較的安定な金属を第二電極 として形成することで、電子注入効率を高く保ちながら 安定な電極を得ることもできる。第二電極の形成方法も 抵抗加熱蒸剤、電子ビーム蒸着、スパッタリング蒸着、 イオンプレーティング法などドライプロセスであれば特 に限定されない。

【0055】有機電界発光素子に含まれる薄膜層としては、1)正孔輸送層/発光層、2)正孔輸送層/発光層 /電子輸送層、3)発光層/電子輸送層、そして、4)上記の層構成物質を一層に混合した形態の発光層、のいずれであってもよい。すなわち、素子構成として有機化合物からなる発光層が存在していれば、上記1)~3)の多層積層構造の他に4)のように発光材料単独または発光材料と正孔輸送材料や電子輸送材料を含む発光層を一層設けるだけでもよい。

【0056】正孔輸送層は正孔輸送材料単独で、あるいは正孔輸送材料と高分子結着剤により形成される。正孔輸送材料としては、低分子化合物ではN、N'ージフェニルーN、N'ージ(3ーメチルフェニル)ー1、1'ージフェニルー4、4'ージアミン(TPD)やN、N'ージフェニルーN、N'ージナフチルー1、1'ージフェニルー4、4'ージアミン(NPD)などに代表されるトリフェニルアミン類、Nーイソプロピルカルバゾール、ピラゾリン誘導体、スチルベン系化合物、ヒド

ラゾン系化合物、オキサジアゾール誘導体やフタロシア ニン誘導体に代表される複素環化合物などを、またポリマー系では前記低分子化合物を側鎖に有するポリカルバゾール ネートやスチレン誘導体、ポリビニルカルバゾール きる 、ポリビニルカルバゾール きる として挙げることができるとができるとの として挙げることができるとができるとの とで瞬間的に高輝度に発光させることが必要になるを とで瞬間的に高輝度に発光させることが必要になる を定した薄膜形成能だけでなく、正孔輸送層中の でような場合に正孔輸送材料には優れた正孔輸送を電 による発光効率低下を防ぐために良好なスよく 漏れによる発光効率低下を防ぐために良好なスよく による発光効率である。上記特性をバランスより とせるために、本発明の製造方法においてはビスカルは とせるために、本発明の製造方法においてはどれれる は、なり、本名明の製造方法においてはどの とせるために、本発明の製造方法においてはどの となりました。

【0058】発光材料としては、低分子化合物では以前 から発光体として知られていたアントラセン誘導体、ピ レン誘導体、8-ヒドロキシキノリンアルミニウム誘導 体、ビススチリルアントラセン誘導体、テトラフェニル ブタジエン誘導体、クマリン誘導体、オキサジアゾール 誘導体、ジスチリルベンゼン誘導体、ピロロピリジン誘 導体、ペリノン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、オ キサジアゾール誘導体、チアジアゾロピリジン誘導体な どを、ポリマー系ではポリフェニレンビニレン誘導体、 ポリパラフェニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体など を好ましい例として挙げることができる。また、発光層 にドーピングするドーパントとしては、ルブレン、キナ クリドン誘導体、フェノキサゾン誘導体、DCM、ペリ ノン誘導体、ペリレン誘導体、クマリン誘導体、ジアザ インダセン誘導体などを好ましい例として挙げることが できる。

【0059】電子輸送材料には陰極から注入された電子を効率良く輸送することが要求されるので、大きな電子 親和力、大きな電子移動度、安定した薄膜形成能を有することが好ましい。このような特性を満足させる材料として、8ーヒドロキシキノリンアルミニウム誘導体、2ー(4ードロキシベンゾキノリンベリリウム誘導体、2ー(4ービフェニル)ー5ー(4ーtーブチルフェニルー1、3、4ーオキビリンパリル)ピフェニレン(OXD-1)、1、3ーピス(4ーtーブチルフェニルー1、3、4ーオキビリル)プェニレン(OXD-1)などのオキサジアゾール、3、4ーオージゾール、フェニレン(OXD-7)などのオキサジアリルル、フェニレン(OXD-7)などのオキサジアリル、誘導体、トリアゾール誘導体、フェナントロリン誘導体、トリアゾール誘導体、フェナントロリン誘導体、トリアゾール誘導体、フェナントロリン誘導体、トリアゾール誘導体、フェナントロリン誘導体、トリアゾール誘導体、フェナントロリン誘導体、アリアゾール誘導体、フェナントロリン誘導体、アリアゾール誘導体、フェナントロリン誘導体、アロアゾール誘導体、フェナントロリン誘導体、アリアゾール誘導体、フェナントロリン誘導体、アロアゾール誘導体、フェナントロリン誘導体、アロアゾールできる。

【0060】上記の正孔輸送層、発光層、電子輸送層に 用いられる材料は単独で各層を形成することができる が、高分子結着剤としてポリ塩化ビニル、ポリカーボネ ート、ポリスチレン、ポリ(Nービニルカルバゾー ル)、ポリメチルメタクリレート、ポリブチルメタクリ レート、ポリエステル、ポリスルフォン、ポリフェニレンオキサイド、ポリブタジエン、炭化水素樹脂、ケトン樹脂、フェノキシ樹脂、ポリサルフォン、ポリアミド、エチルセルロース、酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレタン樹脂などの溶剤可溶性樹脂や、フェノール樹脂、キシレン樹脂、石油樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂などの硬化性樹脂に分散させて用いることもできる。

【 0 0 6 1】上記正孔輸送層、発光層、電子輸送層などの形成方法は、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着、スパッタリング蒸着法など特に限定されないが、一般的には抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着などの方法が特性面で好ましい。有機層の厚みはその抵抗値にも関係するので限定できないが、実用的には 1 0 ~ 1 0 0 0 n mの間から選ばれる。

【0062】また、正孔輸送層や電子輸送層の全体、もしくは一部分に無機材料を用いることも可能である。好ましい例として炭化ケイ素、窒化ガリウム、セレン化亜鉛、硫化亜鉛系の無機半導体材料を挙げることができる。

【0063】なお、必要に応じて第二電極のパターニング工程後に、公知技術あるいは本発明の製造方法におけるパターニング技術を利用して保護層の形成や発光領域の封止を行うことができる。

[0064]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて説明する。 本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。 【0065】実施例1

発光層パターニング用として、図4に示したようにマスク部分と補強線とが同一平面内に形成された構造のシャドーマスクを用意した。シャドーマスクの外形は120×84mm、マスク部分31の厚さは25 $\mu$ mであり、長さ64mm、幅100 $\mu$ mのストライプ状開口部32がピッチ300 $\mu$ mで横方向に272本配置されている。各ストライプ状開口部には、開口部と直交する幅20 $\mu$ mの補強線33が188mmおきに形成されてい

0 μ mの補強線33が1.8 mmおきに形成されている。また、シャドーマスクは外形が等しい幅5 mmのステンレス鋼製フレーム34に固定されている。

【0066】このシャドーマスクの作製方法を以下に説明する。はじめに、電鋳法によって電鋳母型上にNi-Co合金を析出させることで、図10に示すようなマスク部分31の周囲にメッシュ状余白部分38の接続されたシートを形成した。次に、メッシュ状余白部分を利用してこのシートに張力を加えながらマスク部分とフレームとを重ね合わせ、両者を接着剤を用いて固定した。最後に、フレームからはみ出たメッシュ状余白部分を切り取ることで発光層用シャドーマスクを得た。

【0067】第二電極パターニング用として、図11および図12に示すようにマスク部分31の一方の面35

と補強線 3 3 との間に隙間 3 6 が存在する構造のシャドーマスクを用意した。シャドーマスクの外形は 1 2 0 × 8 4 mm、マスク部分の厚さは 1 0 0  $\mu$  mであり、長さ 1 0 0 mm、幅 2 4 5  $\mu$  mのストライプ状開口部 3 2 がピッチ 3 0 0  $\mu$  mで横方向に 2 0 0 本配置されている。マスク部分の上には、幅 4 0  $\mu$  m、厚さ 3 5  $\mu$  m、対向する二辺の間隔が 2 0 0  $\mu$  mの正六角形構造からなるメッシュ状の補強線が形成されている。隙間の高さはマスク部分の厚さと等しく 1 0 0  $\mu$  mである。また、シャドーマスクは外形が等しい幅 5 mmのステンレス鋼製フレーム 3 4 に固定されている。

【0068】このシャドーマスクの作製方法を図13を参照しながら以下に説明する。まず、電鋳法によってッシュ状の補強線を形成しておいた。はじめに、(a) フォトレジスト20のパターンを有する電鋳母型21上に分けることでマスクののパターンを有するででマスク部分にした。次に(d) 補強線33に張力22を加えながらはした。次に(d) 補強線33に張力22を加えながらはた。次に(d) 補強線33に張力22を加えながらはことであ分に重ね合わせ、電着現象によって両者の接触に(e) 張力を保持しながら接続したマスク部分に重ね合わせ、であるとで強した。最後にフレーム34とを取り外し、(f) マスク部分と対した。最後にフレームからはみ出た補強線を切り取ることで第二電極用シャドーマスクを得た。

【0069】第一電極は以下のとおりパターニングした。厚さ1.1mmの無アルカリガラス基板表面にスパッタリング蒸着法によって厚さ130nmのITO透明電極が形成されたITOガラス基板(ジオマテック社製)を120×100mmの大きさに切断した。ITO基板上にフォトレジストを塗布して、通常のフォトリソ法による露光、現像によってフォトレジストをパターニングした。ITOの不要部分をエッチングした後にフォトレジストを除去することで、ITOを長さ90mm、幅70μmのストライプ形状にパターニングした。このストライプ状第一電極は100μmピッチで横方向に816本配置されている。

【0070】スペーサーは以下のとおり形成した。ポリイミド系の感光性コーティング剤(東レ社製、UR-3100)をスピンコート法により前記ITO基板上に塗布して、クリーンオーブンによる窒素雰囲気下で80℃、1時間プリベーキングした。さらに、前記塗布膜にフォトマスクを介して紫外光を露光して所望部分を光にでは、現像液(東レ社製、DV-505)を用いて現像した。最後にパターニングされた前記塗布膜をクリーンオーブン中で180℃、30分間、さらに、250℃、30分間ベーキングして、図1~3に示したような第一電極に直交するスペーサー4を形成した。この半透明なスペーサーは、長さ100mm、幅60μm、高さ

4 μmであり、300μmピッチで横方向に201本配置されている。また、このスペーサーは良好な電気絶縁性を有していた。

【0071】上記スペーサーを形成したITO基板を洗浄した後で真空蒸着機内にセットした。また、上記発光層用シャドーマスク3枚、第二電極用シャドーマスク1枚を真空蒸着機内にセットした。本真空蒸着機では、真空中においてそれぞれが10μm程度の精度で基板と位置合わせができるように、上記4種類のシャドーマスクを交換することが可能である。

【0072】薄膜層は抵抗線加熱方式による真空蒸着法によって以下のように形成した。なお、蒸着時の真空度は $2 \times 10^{-4}$  Pa以下であり、蒸着中は蒸着源に対して基板を回転させた。

【0073】まず、図14に示したような配置において、水晶振動子方式の膜厚モニター表示値で銅フタロシアニンを30nm、ビス(Nーエチルカルバゾール)を120nm基板全面に蒸着して正孔輸送層5を形成した。

【0074】次に、第一の発光層用シャドーマスクを基 板前方に配置して両者を密着させ、基板後方にはフェラ イト系板磁石(日立金属社製、YBM-1B)を配置し た。この際、図15および図16に示したように、スト ライプ状第一電極2がシャドーマスクのストライプ状開 口部32の中心に位置し、補強線33がスペーサー4の 位置と一致し、かつ補強線とスペーサーが接触するよう に、両者は位置合わせされている。この状態で、0.3 wt%の1, 3, 5, 7, 8-ペンタメチル-4, 4-ジフロロー4ーボラ3a, 4aージアザーsーインダセ ン(PM546)をドーピングしたAIa₃を43nm 蒸着して、G発光層をパターニングした。次に、前記G 発光層のパターニングと同様にして第二の発光層用シャ ドーマスクを使用し、1 w t %の4 - (ジシアノメチレ ン) -2-メチル-6-(ジュロリジルスチリル) -ピ ラン(DCJT)をドーピングしたAlgaを30nm 蒸着して、R発光層をパターニングした。さらに、同様 にして第三の発光層用シャドーマスクを使用し、DPV Biを40nm蒸着して、B発光層をパターニングし た。それぞれの発光層はストライプ状第一電極2の3本 おきに配置され、前記第一電極の露出部分を完全に覆っ ている。いずれの発光層もシャドーマスクの平坦度が2 Oμm以下の条件でパターニングした。

【0075】さらに、図17に示したような配置において、DPVBiを70nm、Alq $_3$ を20nm基板全面に蒸着して電子輸送層7を形成した。この後に、薄膜層10をリチウム蒸気にさらしてドーピング(膜厚換算量0.5nm)した。

【0076】第二電極は抵抗線加熱方式による真空蒸着 法によって以下のように形成した。なお、蒸着時の真空 度は3×10<sup>4</sup> Pa以下であり、蒸着中は2つの蒸着源 に対して基板を回転させた。

【 O O 7 7】上記発光層のパターニングと同様に、第二電極用シャドーマスクを基板前方に配置して両者を密着させ、基板後方には磁石を配置した。この際、スペーサー4がマスク部分31の位置と一致するように両者は位置合わせされている。この状態で図18に示すようにアルミニウムを400nmの厚さに蒸着して第二電極8をパターニングした。この第二電極もシャドーマスクの平坦度が20μm以下の条件でパターニングした。

【0078】最後に、図17に示したような配置において、一酸化ケイ素を200nm電子ビーム蒸着法によって基板全面に蒸着して、保護層を形成した。

【0079】上記のようにして、図 $1\sim3$ に模式的に示すように、幅 $70\mu$ m、ピッチ $100\mu$ m、本数816本の1TOストライプ状第一電極2上に、パターニングされたRGB発光層6を含む薄膜層10が形成され、前記第一電極と直交するように幅 $240\mu$ m、ピッチ $300\mu$ mのストライプ状第二電極8が200本配置された単純マトリクス型カラー発光装置を作製した。RGBからなる300発光領域が1 画素を形成するので、本発光装置は300 $\mu$ mピッチで $272 \times 200$  画素を有する。

【0080】各ストライプ状第二電極は、シャドーマスクの補強線によって分断されることなく100mmの長さ方向に渡って電気的に十分低抵抗であった。一方、幅方向に隣り合う第二電極同士の短絡は皆無で、完全に絶縁されていた。

【0081】本発光装置の発光領域は70×240μmの大きさでRGBそれぞれ独立の色で均一に発光した。また、発光層のパターニング時における発光材料の回り込みなどによる発光領域の発光色純度低下も認められず、高精度の微細パターニングが達成されたことが確認できた。

【 3 0 8 2 】また、線順次駆動回路によってこの発光装置を線順次駆動したところ、明瞭なパターン表示とそのマルチカラー化が可能であった。

【0083】比較例1

張力を加えずにフレームに固定して作製した発光層用シャドーマスクを用いたこと以外は実施例1と同様にして単純マトリクス型カラ一発光装置を作製した。発光層のパターニングの際の平坦度は100  $\mu$  mより大きかった。

【 O O 8 4】発光装置の発光領域は 7 O × 2 4 O μ mの 大きさで発光したが、平面性に劣るシャドーマスクを用いたため、発光層のパターニング時に発光材料の回り込みが発生し、各発光領域の発光色は R G B が混合した状態であった。また、発光層の膜厚むらによる各発光領域間の発光輝度むらも認められた。

【0085】また、この発光装置を線順次駆動したところ、パターン表示は可能であったが、マルチカラー化は

不明瞭であった。

【0086】実施例2

電子輸送層の形成までは実施例1と同様に行った。第二電極の形成においては、第一電極と直交して形成され、300μmピッチで201本存在するスペーサーを隔壁法における隔壁として利用し、隔壁が存在する領域にアルミニウムを蒸着することでパターニングを行った。

【0087】各ストライプ状第二電極は、100mmの 長さ方向に渡って電気的に十分低抵抗であり、幅方向に 隣り合う第二電極同士の短絡は皆無であった。

【0088】本発光装置の発光領域は70×240μmの大きさでRGBそれぞれ独立の色で均一に発光した。また、発光層のパターニング時における発光材料の回り込みなどによる発光領域の発光色純度低下も認められず、高精度の微細パターニングが達成されたことが確認できた。

【 0 0 8 9 】また、線順次駆動回路によってこの発光装置を線順次駆動したところ、明瞭なパターン表示とそのマルチカラー化が可能であった。

[0090]

【発明の効果】本発明の製造方法では、シャドーマスクに張力を加えてその平面性を良好に保持した状態でパターニングするために、発光層や第二電極の微細パターニングを高精度に実現できる。したがって、混色などによる発光領域の色純度低下や第二電極同士の短絡が発生しにくく、ファインピッチディスプレイを安定に製造することが可能となる。さらに、本製造方法は任意の形状のパターニングに適用可能なので、製造する有機電界発光素子の構造が限定されない。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によって製造される有機電界発光素子の 一例を示す平面図。

【図2】図1のXX′断面図。

【図3】図1のYY'断面図。

【図4】発光層パターニング用のシャドーマスクの一例 を示す平面図。

【図5】第二電極パターニング用のシャドーマスクの一 例を示す平面図。

【図6】図5のXX′断面図。

【図7】第二電極パターニング用のシャドーマスクの別の一例を示す Z Z が断面図。

【図8】第二電極パターニング用のシャドーマスクの別の一例を示す Z Z Y 断面図。

【図9】第二電極パターニング用のシャドーマスクの別の一例を示す平面図。

【図10】発光層パターニング用のシャドーマスクの製造方法を説明する平面図。

【図11】第二電極パターニング用のシャドーマスクの 別の一例を示す平面図。

【図12】図11のXX′断面図。

[図13] 第二電極パターニング用のシャドーマスクの 製造方法を説明する断面図。

【図14】正孔輸送層の形成方法を説明するXX'断面図。

【図15】発光層パターニング方法を説明するXX'断面図。

【図16】発光層パターニング方法を説明するYY'断面図(図15の側面図)。

【図17】電子輸送層の形成方法を説明するXX′断面 図

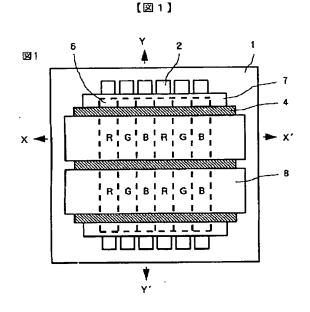
【図18】第二電極パターニング方法を説明するXX' 断面図。

【図19】従来の有機電界発光素子の一例を示す断面図。

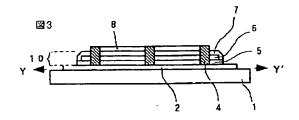
【符号の説明】

- 1 基板
- 2 第一電極
- 4 スペーサー
- 5 正孔輸送層

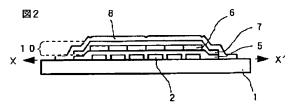
- 6 発光層
- 7 電子輸送層
- 8 第二電極
- 9 駆動源
- 10 薄膜層
- 11 正孔輸送材料
- 12 発光材料
- 13 電子輸送材料
- 14 第二電極材料
- 20 フォトレジスト
- 2 1 電鋳母型
- 22 張力
- 31 マスク部分
- 32 開口部
- 33 補強線
- 34 フレーム
- 35 マスク部分の一方の面
- 36 隙間
- 38 メッシュ状余白部分



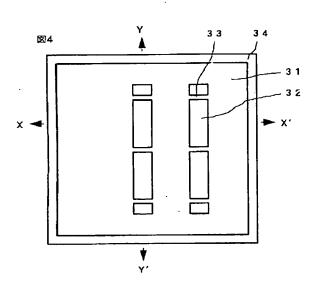


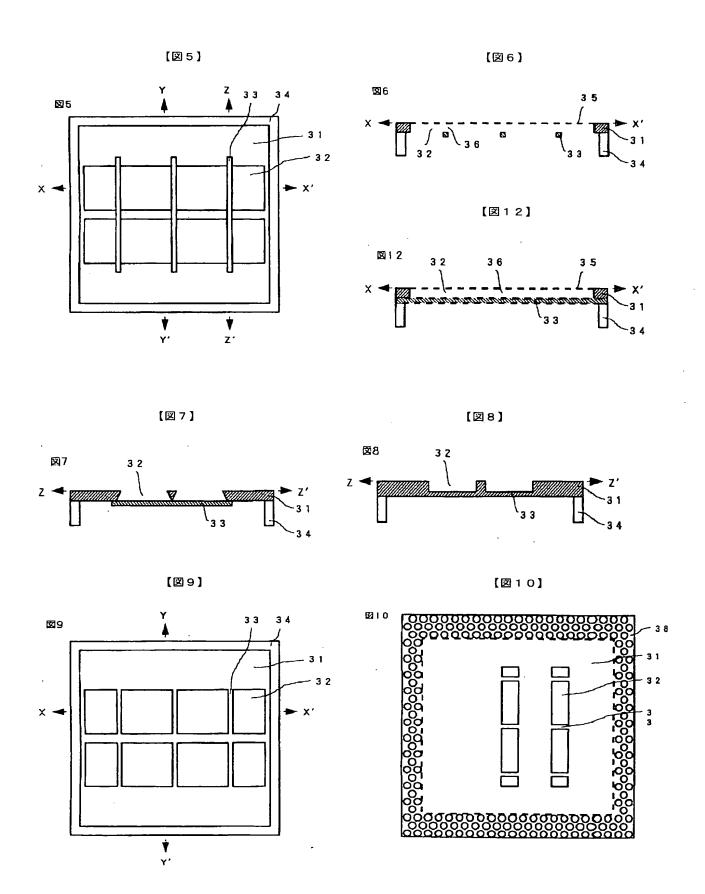


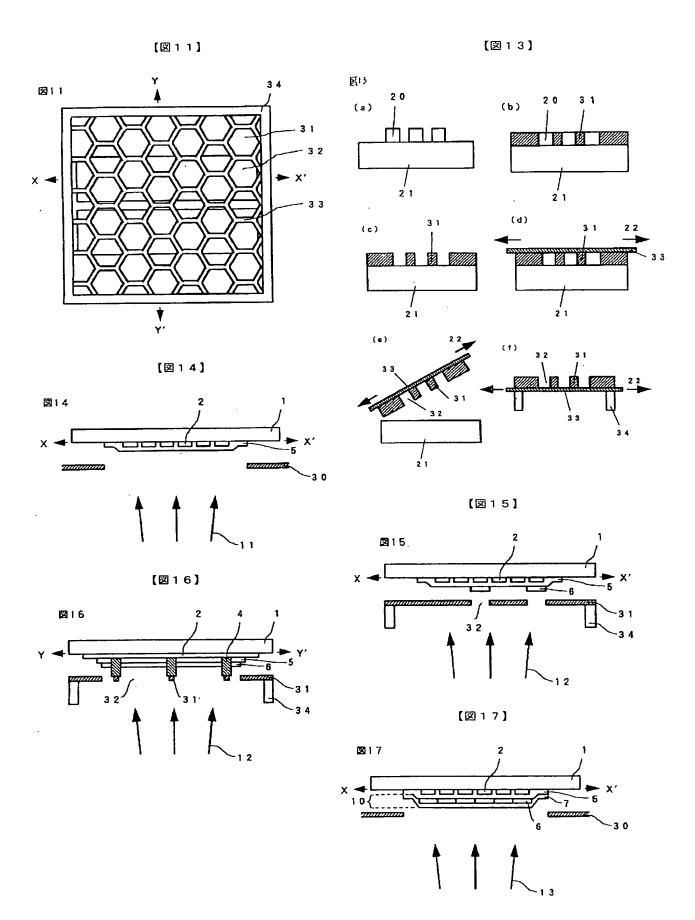
【図2】



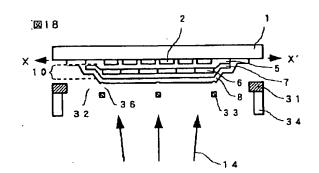
【図4】



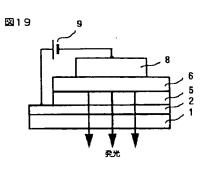




[図18]



[図19]



## フロントページの続き

Fターム(参考) 3K007 AB00 AB04 AB05 BA06 BB06

CA01 CA05 CA06 CB01 DA00

DB03 EB00 FA00 FA01 FA03

5C094 AA05 BA27 EA05 EB02 FB01

GB10

5C096 AA00 BA01 CC07 EA06 EB00

EB02 EB13